cERL 周回部におけるバンチ長の測定 BUNCH LENGTH MEASUREMENT AT RETURN LOOP OF CERL

本田洋介 *^{A)}、島田美帆 ^{A)}、高井良太 ^{A)}、アリシェフアレクサンダー ^{A)}、シェベレフミハイル ^{A)} Yosuke Honda^{*A)}, Miho Shimada^{A)}, Ryota Takai^{A)}, Alexander Aryshev^{A)}, Mikhail Shevelev^{A)} ^{A)}High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

One of the features of Energy Recovery Linac is the possibility to operate short bunched beam in a high repetition rate. It is expected to be useful for producing coherent emission of THz light. At cERL, short bunched beam will be produced by bunch compression mode which controls longitudinal dispersion of the arc section at off-crest operation of the main accelerator. For precise beam tuning of bunch compression, a reliable bunch length monitor is necessary. We have been developing a bunch length monitor based on an interferometer system utilizing a coherent transition radiation. We show the first example of the measurement and the status of bunch compression experiment.

1. はじめに

ERL(エネルギー回収型線形加速器)は、線形加速器の 特長である低エミッタンスで短バンチのビームを、エネ ルギー回収の原理で大平均電流で連続運転できる加速 器である。KEK では、将来の大型 ERL 加速器のための 試験加速器として cERL が建設され、現在コミッショニ ングが続けられている。cERL では、高繰り返しの短バ ンチビームの特長を生かして、THz 領域のコヒーレン ト放射を発生し、利用することができると期待されて いる。

良く知られているいくつかの放射過程のコヒーレント 放射のスペクトルを、cERLで想定するビームパラメー タで計算した結果を、Figure 1 に示す。RMS バンチ長 100 fs で、数 THz までのコヒーレント放射が得られる ことが分かる。入射器で生成するビームのバンチ長は数 ps を想定しているため、THz 光源として運転するには、 周回部においてバンチ圧縮を行うことが必須である。



Figure 1: Coherent radiation expected from cERL parameter.

Figure 2 に cERL のレイアウトを示す。バンチ圧縮運転では、加速空洞をオフクレスト位相で運転してバンチ内にエネルギー勾配をつける。さらに、第1アーク部の分散関数を調整して有限な長手方向の分散 R₅₆をつ



Figure 2: Layout of cERL.

ける。これによって、下流の直線部において時間方向に 圧縮したバンチが実現できることになる。このバンチ 圧縮の調整を行う為には、アーク部の*R*₅₆の微調整と、 アーク下流の直線部のバンチ長モニタが必要である。

TR(遷移放射)は、導体標的にビームが衝突して発生 する放射である。光源点が良く定義できること、周波 数特性が平坦であること、また、45度に標的を置くと、 90度方向に放射が得られ開口を大きく確保できること から、ビーム診断に用いるのに適している。バンチ長が 波長と同等以下になると、コヒーレントな放射となる (CTR)。ただし、ビームを破壊してしまうので、高繰り 返し運転では使用出来ない。平均フラックスが必要な場 合は、CSR や CDR のような、非破壊な過程を利用し、 連続運転を行うのが良いであろう。

cERLの周回部の直線部では、CTR を利用してバンチ 長の測定を行っている。

2. CTR 干渉計によるバンチ長測定

直線部の一つのスクリーンモニタを改良し、通常の ビーム調整時のプロファイルの測定と切り替えて、TR 標的 (厚み 70 μm のシリコンにアルミコーティングした ものが、ビームに 45 度に挿入される。) からの放射を、 石英ビューポートからビーム軸と直交方向に取り出せる ようにした。

CTR のスペクトルを十分に広い帯域で検出し、また、 波長に依存した位相のずれが無視できるならば、CTR の自己相関法、即ち干渉計信号により、バンチ形状を得

^{*} yosuke@post.kek.jp



Figure 3: Setup of CTR interferometer.

ることが出来る。Figure 3 に、構成した CTR 干渉計の セットアップを示す。TRは1/γの発散角で放射される ため、最初にパラボラミラー (焦点距離 220 mm) を用い て平行光にする。これをビームスプリッタで2つの光 路に分け、平面鏡で反射して戻し、再び合成する。片方 の光路は固定、もう一方の光路は平面鏡を自動ステー ジに設置してあり、光路長が可変である。合成した信号 をパラボラミラーで集光し検出器に入力する。ビーム スプリッタは、シリコン基板 (厚み 300 μm、または 100 μm) を用いた。検出器は、QOD(Virginia diode 社) と呼 ばれる、ダイオード型で広帯域 (100 ~ 1000 GHz) のも のを用いた。検出器は、2軸ステージにマウントされ、 水平、垂直方向に位置調整することが出来るようにし た。干渉信号を確認する過程で、片方づつの光路を塞い で測定する必要がある。このため、遠隔でそれぞれの光 路に電磁波吸収材を挿入できるようにしている。

最初の試験は、バンチ電荷 0.4 pC/bunch、バンチ繰 り返し 1.3 GHz、パルス長 1 µs のビーム条件で行った。 アーク部を利用したバンチ圧縮は行わず、入射器のバン チャー電圧で若干のバンチ長の調整は出来る。干渉信号 の測定の前に、まず光路の位置合わせの確認を行った。 Figure 4.5 は、各光路からやってくる信号強度の空間分 布を測定したものである (スキャンしていない軸につい ては、プロファイル全体の中央に固定)。片方の光路を 電磁波吸収材で塞いだ状態で、検出器位置をスキャンし た。TR はラジアル偏光でドーナツ状の分布のはずであ るが、途中の光学系と検出器の偏光依存性の為に、水平 スキャンでは1山、垂直スキャンでは2山の分布になっ ている。干渉計の動作のためには、2つの光路の光軸の 一致と、強度のバランスが重要であるが、それらは良く 調整されていることが確認出来た。

検出器は両方向のプロファイルの中央の位置に固定 し、干渉計として片方の光路長をスキャンしたところ、 Figure 6に示す干渉縞信号が得られた。仮に、理想的に 広帯域で検出した場合、元のバンチ形状がガウス型で あれば、干渉縞信号もガウス型になるはずである。実際 は、検出器および輸送光学系の帯域が有限である効果 で、何回か振動する波形になる^[1]。これを解析してバ ンチ長を見積もるには、観測帯域を定義するフィルタ関 数を仮定する必要がある。とくに、ここで見られるよ



Figure 4: Profile at the detector (horizontal).



Figure 5: Profile at the detector (vertical).

うな3周期の振動を理解するには2次以上のフィルタ 効果があると考えられる。フィルタの次数を試行錯誤し フィッティングした結果、バンチ長は1.9~2.3 ps (RMS) と見積もられている。より正確な測定を行うには、帯域 を制限する要因の理解が必要である。



Figure 6: Example of an interferogram.

シリコンスプリッタの帯域が測定を制限していると 予想し、2度目の試験では厚み100 µm のものに交換 した。この時は、ビーム条件も異なり、バンチ電荷 5 pC/bunch、バンチ繰り返し162.5 MHz,パルス長1µsで ある。Figure 7 に干渉縞信号の結果を示す。条件が異な るので、Figure 6 と直接比較できないが、振動の様子が 異なり、フィルタ効果が変化したと考えている。バン チャーの電圧を変化させてバンチ長を調整し、波形の応 答を調べた。バンチャー電圧を上げバンチが短くなるに 従って、信号強度は強く、中央のピークが細くなる応答 **PASJ2015 THP088**

を確認した。



Figure 7: Example of interferogram (2nd trial with 100 μ m Si splitter).

3. バンチ圧縮の試験

アーク部を利用したバンチ圧縮の試験も行っている。 バンチ圧縮には、主空洞のオフクレスト加速と、アーク 部の R₅₆の微調整が必要である。アーク部には6台の 四極電磁石があり、これらの組み合わせで、色消し(ア クロマート)の光学系となっている。通常は等時性(ア イソクロナス)にもなる条件で使用しているが、バンチ 圧縮においては、色消しの条件は保持したまま R₅₆を 微調整するため、四極電磁石をある比率で同時調整でき るようにした。

バンチ圧縮は次の手順で行った。まず、下流側主空洞 の位相を、通常のオンクレストの状態から一定量だけず らす。そのままでは、位相をずらした分だけビームエネ ルギーが下がるので、それを補償するだけ主空洞の振 幅を上げる。ビームエネルギーは、アーク部入口のスク リーンモニタで確認する。バンチ長を反映する何らかの モニタ値を見ながら *R*₅₆ を微調整して、バンチ長最小 を探す。

バンチ長は、CTR の強度を指標として測定した。CTR 干渉計の一つの光路を塞いで、単なる強度測定として 使用した。Figure 8 は、それぞれの主空洞位相条件にお いて、R₅₆ をスキャンしながら CTR 強度を測定した結 果である。R₅₆ のある有限な値において CTR が非常に 強くなる条件があることが確認できた。また、この条件 は、主空洞位相のシフト量と符号に依存する様子も確認 できる。



Figure 8: Bunch compression experiment.



Figure 9: Example of bunch length measurement with the zero-cross method.

4. 圧縮前のバンチ長の評価

E縮前のバンチ長を理解しておきたい。そこで、アーク部より上流で主加速空洞を利用した評価を行った。具体的には、通常は最大加速位相で運転している2台の主加速空洞のうち、下流側の1台の位相を90度ずらし、いわゆるゼロクロス運転を行う。時間的に線型に変化する加速電場により、時間軸に沿ってエネルギー変化を与え、アーク部入口の分散がある位置のスクリーンモニタで、水平方向のサイズとして時間幅を評価する事が出来る。

ここで示す一例は、高電荷運転用に入射器を最適化調 整したビーム条件で、バンチ電荷 7.7 pC/bunch、バンチ 繰り返し 162.5 MHz の条件で測定を行ったものである。 Figure 9 は、オンクレスト位相から-90 度および+90 度 付近において、アーク部入口のスクリーンモニタで測定 したビーム像である。水平ビームサイズから時間幅が、 また、位相を僅かに変化させたときの重心の移動量から 時間軸の校正係数が分かる。どちらのゼロクロス位相 でも校正係数は概ね一致していると見られることから、 測定自体は正しく成されていると考えている (位相に依 存する軌道のキックの影響は小さい)。ただし、ビーム プロファイルが2山に分裂しており、理想的なガウス型 をしていないことから、バンチ長の定義が簡単で無い。 RMS バンチ長を、5.3 ps (+90 度のデータから換算)、あ るいは、3.3 ps (-90 度のデータから換算)と読み取り、 4.3±1.0 ps と評価する。

5. まとめ

cERLでは、コヒーレント放射の発生に向けて、バン チ圧縮運転の試験を開始している。ビーム調整の為に は、バンチ長モニタが必須であり、CTR 干渉計による 測定システムの立ち上げを行っている。

なお、本研究の一部は、光 · 量子融合連携研究開発プログラムによるものである。

参考文献

 Y. Honda, et al., "ERL 試験加速器における周回部バンチ 長計測の検討状況", 第 11 回加速器学会年会プロシーディ ングス.